PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-154848

(43)Date of publication of application: 09.06.1998

(51)Int.Cl.

H01S 3/18

(21)Application number: 09-369199

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

29.12.1997

(72)Inventor: FUJIMAKI YOSHITSUGU

NAGASHIMA KENJI YOKOYAMA MORITO TSUBOI KUNIO IMAI TOSHIHIRO

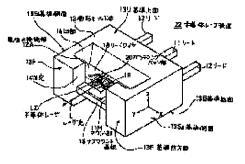
OGASAWARA ATSUSHI

(54) SEMICONDUCTOR LASER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify assembling work and to enhance productivity while avoiding adverse effect on the characteristics of a photodiode and the like by exposing a lead having a mounting part and a part of other terminal lead out leads to the outside, integrating other leads commonly through resin molding and proving a recess for receiving a semiconductor laser and connecting the leads electrically.

SOLUTION: A semiconductor laser LD, a photodiode and bonding parts of lead wires 18 for connecting these leads 11, 12 are arranged in the recess 14 of a protective resin molding 13. Consequently, heat dissipation effect is enhanced while reducing the cost, characteristics are stabilized while enhancing mass productivity and the reliability can be enhanced through a simple structure.



(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-154848

(43)公開日 平成10年(1998)6月9日

(51) Int.Cl.6

識別記号

H01S 3/18

FΙ

H01S 3/18

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 8 頁)

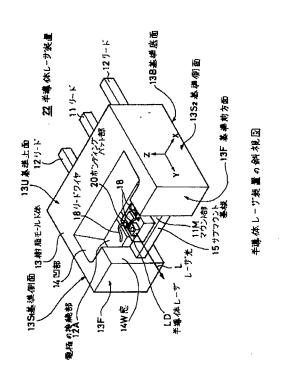
| (21)出願番号 | 特顧平9-369199 | (71)出顧人 | 000002185 |
|----------|------------------|---------|----------------------|
| | 実願平3-85590の変更 | | ソニー株式会社 |
| (22) 出顧日 | 平成3年(1991)10月21日 | | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 |
| | | (72)発明者 | 藤巻 義継 |
| | | | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ |
| | | | 一株式会社内 |
| | | (72)発明者 | 永嶋 憲二 |
| | | | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ |
| | | | 一株式会社内 |
| | | (72)発明者 | 横山 盛人 |
| | | | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ |
| | | | 一株式会社内 |
| | | (74)代理人 | 弁理士 松隈 秀盛 |
| | | , ,,,,, | 最終百に続く |

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ装置

(57)【要約】

【課題】 半導体レーザ装置の製造、組立の簡易化を図

【解決手段】 樹脂モールド体13に半導体レーザLD を配置する凹部14を設け、この凹部14内に、リード の半導体レーザLDをマウントするマウント部11M と、レーザ等の電極との接続部12Aを導出させた構成 とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザのマウント部を有するリー ドと、他の端子導出リードとが共通の樹脂モールド体に よって一体化され、

上記樹脂モールド体には、上記リードの上記半導体レー ザのマウント部と、上記他のリードの一部とを外部に露 出させると共に、上記半導体レーザを収容する凹部が設 けられ、

該凹部内において、上記半導体レーザが上記リードに対 して電気的接続されたことを特徴とする半導体レーザ装 10 置。

【請求項2】 半導体レーザとその光検出素子のマウン ト部を有するリードと、他の端子導出リードとが共通の 樹脂モールド体によって一体化され、上記樹脂モールド 体には、上記リードの上記半導体レーザのマウント部 と、上記他のリードの一部とを外部に露出させると共 に、上記半導体レーザとその光検出素子を収容する凹部 が設けられ、

該凹部内において、上記半導体レーザとその光検出素子 が上記リードに対してマウントされ、他の端子導出リー 20 湯流れ、平面度の良否、レーザ光が樹脂モールド体を透 ドに対する電気的接続がなされ、

上記光検出素子の上記他の端子導出リードとの接続をな す外部露出するボンディングパッドの表面に耐蝕性金属 が被着されて成ることを特徴とする半導体レーザ装置。 【請求項3】 樹脂モールド体として黒色の材料を用い

たことを特徴とする請求項1または2に記載の半導体レ ーザ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

に係わる。

[0002]

【従来の技術】半導体レーザ装置は、光ディスク、光磁 気ディスク等に対する記録再生の光源等、多方面で実用 されている。

【0003】通常の半導体レーザ装置においては、その 半導体レーザが、その発光量を検出して半導体レーザの 出力を制御する、すなわち半導体レーザの光出力を自動 制御するモニター用の光検出素子例えばフォトダイオー ドと共に共通のキャンパッケージ内にシールされる。

【0004】とのようなキャンパッケージシールは、半 導体レーザおよびそのモニター用フォトダイオードに対 する共通の端子を含む例えば3本のリードが導出された 上記半導体レーザおよびフォトダイオードがマウントさ れるヘッダー上に、これら半導体レーザおよびフォトダ イオードを覆って半導体レーザからの前方光を導出する ためのガラス板が封止された窓を有するキャンが配置さ れて、ヘッダーとキャンとが互いに封着(シール)され るととによってなされる。

【0005】とのようなキャンパッケージによるシール 50 に対する電気的接続がなされた構成とする。

は、各部の位置合わせ、そのヘッダーとキャンとのシー ル作業など組み立て作業が煩雑であるという欠点があ る。

【0006】一方、とれに対して、図9に示すように、 半導体レーザ光を受光してこれをモニターするモニター 用光検出素子例えばフォトダイオードPDを有するシリ コン等のサブマウント基板 1 上に半導体レーザL Dをマ ウントし、とのサブマウント基板1を、例えば樹脂基板 2に貫通して配置した1のリード3上にマウントいわゆ るダイボンディングし、同様に樹脂基板2に貫通導出さ せた他のリード3に半導体レーザLDおよびフォトダイ オードPDの各電極をリードワイヤー4をもって接続 し、このリードワイヤー4とそのボンディング部を覆っ て透明の樹脂モールド5を被覆モールドしてシールする ようにした半導体レーザ装置の提案もなされている。 【0007】しかしながら、このような樹脂モールド5 によってシールを行う場合、半導体レーザLDおよびフ ォトダイオードPDへの樹脂モールド5の硬化時の収縮 その他におけるストレスによる発光特性の劣化、樹脂の 過させることによる収差の発生等、特性劣化および歩留 りの低下をもたらすという問題が生じて来る。また、樹 脂モールド体を構成する樹脂が透明である必要があり、 これに用いる樹脂材料に制約が生じる。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述したよ うに半導体レーザ、更に或る場合は、そのモニター用光 検出素子としての例えばフォトダイオード等からのリー ド導出がなされた半導体レーザ装置において、その組立 【発明の属する技術分野】本発明は、半導体レーザ装置 30 製造の簡易化したがって量産性の向上、更に樹脂モール ドによる半導体素子すなわち半導体レーザおよびそのモ ニター用のフォトダイオード等の特性の影響を回避する ようにした半導体レーザ装置を提供する。

> 【0009】すなわち、本発明においては、半導体レー ザにおいて、必ずしもこれを外気と遮断すべく樹脂モー ルドあるいはキャンシール等によって包囲しない場合に おいても、充分高い信頼性が得られ、むしろ、との半導 体レーザ等に直接的に樹脂モールドが施される場合に比 して安定した特性が得られることを見出し、このことに 40 着目して、上述した諸問題の解決を図った半導体レーザ 装置を提供するものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、半導体レーザ のマウント部を有するリードと、他の端子導出リードと が共通の樹脂モールド体によって一体化された構成とす る。樹脂モールド体には、上記リードの半導体レーザの マウント部と、上記他のリードの一部とを外部に露出さ せると共に、半導体レーザを収容する凹部が設けられた 構成とし、との凹部内において、半導体レーザのリード

【0011】上述の本発明による半導体レーザ装置によ れば、キャンシールや、樹脂モールドによる半導体レー ザLDを直接的に包み込むシールを行わず、樹脂モール ド体に設けられた凹部内に、すなわちこの樹脂モールド 体によって囲まれる空間内に半導体レーザLDを配置し た構成をとるので、樹脂モールド体によって直接的に半 導体レーザLDに接触させる場合のストレスが回避され る。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明による半導体レーザ装置の 10 実施の形態を説明する。本発明においては、半導体レー ザのマウント部を有するリードと、他の端子導出リード とが共通の樹脂モールド体によって一体化された構成と し、樹脂モールド体には、上記リードの、半導体レーザ のマウント部と、他のリードの一部とを外部に露出させ ると共に、半導体レーザを収容する凹部が設けられた構 成とする。そして、との凹部内において、半導体レーザ のリードに対する電気的接続がなされた構成とする。

【0013】凹部内には、上述した半導体レーザのみな らずそのモニター用の光検出素子のリードに対するマウ 20 ントと、他の端子導出リードに対する電気的接続とがな され構成とすることもができる。

【0014】また、光検出素子の他の端子導出リードと の接続をなす外部露出するボンディングバッドの表面に は耐蝕性金属が被着された構成とすることができる。

【0015】樹脂モールド体を構成する樹脂モールド材 料として任意の材料を使用できるが、例えば通常のIC (集積回路) パッケージに用いる黒色レジン、例えばカ ーボンが添加されて黒色化されたエポキシ樹脂等を使用 すれば、放熱効果を高めることができ、またコスト的に 30 も有利となる。

【0016】図1~図4を参照して本発明による半導体 レーザ装置の一例を説明する。この例においては、半導 体レーザLD、すなわち半導体レーザチップと共に、と れよりの発光、例えば半導体レーザの共振器の後方端面 からの発光を受光して、その発光量を検出するモニター 用の光検出素子、例えばフォトダイオードPDを一体に マウントした構成をとった場合である。

【0017】との場合、例えば図4にその平面図を示す ように、Si等のフォトダイオードPDが形成されたサ 40 ブマウント基板15が設けられ、この上に半導体レーザ LD、例えばヘテロ接合型半導体レーザ等の各種半導体 レーザ素子がマウントされる。このサブマウント基板 1 5上にマウントされた半導体レーザLDの一方の電極 は、金線等のリードワイヤ18によってサブマウント基 板15を貫通して設けられた電極ピン17に電気的に連 結され、光検出素子すなわちフォトダイオードPDの一 方の電極と共にサブマウント基板 15 の底面に導出され る。また、半導体レーザLDとフォトダイオードPDの 各他方の電極が、同様に金線等のリードワイヤ18によ 50 マウント基板15がダイボンドされて、とのリード11

ってサブマウント基板15上に設けられたワイヤボンデ ィングバッド部19に配線層16等によって電気的に連 結される。サブマウント基板15の表面は、SiO,, Si,N、等の絶縁層によって覆われるものであるが、 金属層によって構成するボンディングバッド部19は外 部に露出させる。

【0018】外部に露出されるボンディングパッド部1 9は、Au, Pt等の耐蝕性にすぐれた金属表面層が被 着された構成とされる。との場合、ボンディングパッド 部19がA1金属層によって構成される場合などにおい て、必要に応じてこのA1との反応を防止するTi等の バリアメタルを金属表面層との間に介在させることがで きる。

【0019】一方、図3に斜視図を示すように、リード フレーム21が設けられる。このリードフレーム21 は、一枚の金属板から打ち抜き等によって形成され、半 導体レーザLD、すなわちこれがマウントされた例えば サブマウント基板15がダイボンドされるマウント部1 1Mを先端に有するリード11と、その両側に他の外部 端子導出リードを構成する2本のリード12とを組とす る複数組のリードが配列され、それぞれのリード11お よび12の外端部が連結部21 Lによって連結された構 成を有する。

【0020】リード11の半導体レーザLDのマウント 部、すなわち図示の例では半導体レーザLDがマウント されたサブマウント基板15をマウントするマウント部 11Mには、図2の平面図で示すように、その両側のリ ード12の先端に対向するように広がる翼11♥,およ び11W、が設けられて、例えばT字形パターンに構成 される。

【0021】そして、また、図3に示すように、リード フレーム21のリード11と、その両側のリード12と を組とし、その先端部にエポキシ樹脂等よりなる樹脂モ ールド体13をモールドして、リードフレーム21の連 結部21 Lを切り離し、図1および図2に示すように、 各リード11および12が機械的に連結され、電気的に 絶縁されて保持された半導体レーザ装置が構成される。 【0022】この樹脂モールド体13は、例えばその全 体的形状が直方体をなす形状とし得るものであるが、そ の成形に当たって凹部 14 が設けられる。

【0023】凹部14内には、リード11のマウント部 11Mを外部に露出させる。同時に凹部14内に両側の リード12の一部、すなわち半導体レーザLDおよび光 検出素子PDの各電極が接続されたボンディングパッド 部19と、金線等のリードワイヤ18がボンディングさ れる電極接続部12Aとなる例えば先端部とが外部に露 出される。

【0024】そして、この樹脂モールド体13の凹部1 4内において、半導体レーザLDがマウントされたサブ に前述した電極ピン17をもってサブマウント基板15 の裏面に電気的に導出された半導体レーザLDと光検出 素子のフォトダイオードPDの各一方の電極を電気的に 接続すると共に機械的に連結する。

【0025】樹脂モールド体13の凹部14は、図1に 示すように、その前方部が開放されて、窓14Wが形成 され、この窓14Wを通じて半導体レーザLDの共振器 の前方端から導出発光されるレーザ光しが直接的に外部 に放出されるようになされる。

述したように半導体レーザLDのレーザ光Lの導出が行 われる程度の幅に選定されるが、リード11のマウント 部11Mの両側の翼部11W, および11W, の先端が 良好に樹脂モールド体13中に埋め込まれてリード11 の先端部が、樹脂モールド体13によって安定に保持さ れるようにする。したがって、半導体レーザLDおよび モニター用の光検出素子としてのフォトダイオードPD が、機械的に、したがって電気的に安定に保持されるよ うにする。

【0027】そして、このようにリードフレーム21 の、リード11および12の組に対して、樹脂モールド 体13をいわゆるアウトサートモールドによってモール ドし、かつそのリード11のマウント部 1 1 Mにサブマウ ント基板15をマウントし、また、リードワイヤ18を もって各対応する電極と接続されたボンディングパッド 部20をリード12に接続して後、各リード11および 12の外端部においてリードフレーム21の連結部21 しを切断排除する。

【0028】とのようにして樹脂モールド体13によっ のモニター用光検出素子のフォトダイオードPDが保護 された半導体レーザ装置22を得る。

【0029】とのような構成による半導体レーザ装置2 2は、目的とする使用態様に応じて例えば光ディスク、 光磁気ディスク等のドライブ装置における光ピックアッ プの所定部に組み込まれる。この場合、その光ピックア ップの所定部に、との半導体レーザ装置22を設定する に当たり、その樹脂モールド体13にその設定の基準面 を形成するようになし得る。

【0030】すなわち、この場合、樹脂モールド体13 40 は、例えばその外形状を直方体状に形成し、これに形成 した凹部14を挟んで、例えば図1に示すように、凹部 14の前方の窓14Wの両側に、半導体レーザLDの出 射光の光軸方向Yに対して直交する平坦な基準前方面1 3 F を形成する。

【0031】更に、その両側の少なくとも一側に前方面 13Fと直交する両側面方向Xと直交する平坦基準側面 135, 135, を形成する。

【0032】また、更に前方面13Fと側面13S, お よび13S、とそれぞれ直交する平坦な基準底面13B 50 【0039】また、本発明構成によれば、半導体レーザ

と基準上面13 Uの少なくとも一方を形成する。このよ うにして互いに直交する3方向X,Y,Zに対する基準 面を樹脂モールド体13の外側面で形成する。

【0033】とれら基準面は、樹脂モールド体13によ って形成する場合に限らず、例えば図5および図6にそ の一例の斜視図および平面図を示すように、リード11 の先端をマウント部11Mより前方に延長させ、この延 長部11MFの前方端面をY方向と直交する基準前方面 13Fとして形成し得る。また、X方向の基準面13S 【0026】また、この凹部14の窓14♥の幅は、上 10 1 および1352を、リード11の先端部から両側に延 長した延長部の端面によって形成することもできる。

> 【0034】また、凹部14内には、半導体レーザし D、あるいはこれをマウントしたサブマウント基板15 を配置マウントするものであるが、との場合、とのサブ マウント基板15、すなわち半導体レーザLDの位置規 制を凹部14によって行うことがもできる。この場合の 一例を図7にその斜視図を示し、図8にその縦断面図を もって示す。

【0035】との場合、凹部14内に、例えばサブマウ 20 ント基板 15の左右両側面と衝合する相対向する側壁面 235、および235を有し、少なくともその底部にお いてサブマウント基板15を嵌合させる位置規制凹部2 3を形成する。

【0036】また、半導体レーザLDの共振器の後方端 側からの出射光が更に共振器に戻り光となって入り込む ことを阻止する反射傾斜面を凹部14の背面あるいは位 置規制凹部23の背面に、例えば上方に向かって傾くテ ーパー面24として形成し得る。

【0037】上述したように本発明構成によれば、半導 て周囲が囲まれた保護された半導体レーザLDおよびそ 30 体レーザLD,更に或る場合は、これの出力をモニター する光検出素子のフォトダイオードPDを樹脂モールド によって直接的にシールする構成を回避するが、樹脂モ ールド体13の凹部14内にこれら半導体レーザLDお よびフォトダイオードPDと、更にこれらのリード11 および12に対する接続等のリードワイヤ18のボンデ ィング部を配置したことによって、これらが樹脂モール ド体13によって囲まれて保護された構造が採られる。 【0038】上述した本発明構成においては、キャンシ ールまたは樹脂モールドによる半導体レーザLDを直接 的に包み込むシールを行わず、リード11および12を 保持する樹脂モールド体13に設けられた凹部14内 に、すなわちこの樹脂モールド体13によって囲まれる 空間内に半導体レーザLDを配置した構成を採るので、 樹脂モールド直接的に半導体レーザLDに接触させる場 合の、その硬化時の収縮等によるストレスの発生を回避 することができるものであり、これによって半導体レー ザLDの特性劣化、不安定性を回避できる。また、樹脂 モールド体を透過してレーザ光の導出を行う場合の収差 の問題も同避できるものである。

LDを樹脂モールドにより包まないことから樹脂モールド体13は、任意のモールド材料によって構成することができる。したがって、この樹脂モールド体13を、例えば通常のICパッケージに用いる黒色レジン、例えばカーボンを混入したエポキシ樹脂によって構成することによって、放熱特性の向上、コストの低廉化が図られる。

【0040】そして、本発明構成においては、樹脂モールド体13の凹部内に半導体レーザLD、光検出素子Pとができる。そして、また、この突出したリードの部に対したので、これによってこのレーザ装置を、例は光ディスク、光磁気ディスク等のドライブ装置に組み込む場合などの取扱いに際しては、半導体レーザLDに表の表に対しては、半導体レーザLDにより、リードとの接続ワイヤの断線等の事故の発生を効果的に回避でる。

で、半導体レーザLDの光軸の軸合わせを正確に行うなどができる。そして、また、この突出したリードの部に対象に関して良い結果を与えることはいうまでもない。

【0047】更に、樹脂モールド体13の半導体レー・したり、リードとの接続ワイヤの断線等の事故の発生を効果的に回避でる。

が放熱に関して良い結果を与えることはいうまでもない。

【0047】更に、樹脂モールド体13の半導体レー・加速を配置される凹部14の背部に例えばテーパを変化したり、リードとの接続ワイヤの断線等の事故の発生を対果的に回避でる。

がお半導体レーザLDに戻り光として導入されて、

【0041】また、光検出素子PDのリード11との接続がなされる外部に露出するボンディングバッド部20は、Au、Pt等の耐蝕性金属を被覆したので、これらが外部に露出した構成が採られるにも拘わらず、長期に亘ってした動作を行うことができる。

[0042]

【発明の効果】上述したように、本発明構成によれば、半導体レーザLD、更に或る場合は、これの出力モニターを行う光検出素子例えばフォトダイオードPDとを、それぞれのリード11および12を保持する樹脂モールド体13の凹部14内に配置して樹脂モールド体13によって取り囲まれた構造としたので、これら半導体レーザLDおよびフォトダイオードPD、更に、これらに対するリードワイヤ18とのボンディング部とを樹脂モールド体13によって保護することができる。

【0043】そして、その半導体レーザLDからの前方出射レーザ光Lに関しては、直接的に何ら樹脂モールド体等によって妨げられることなく、これを外部に出射させることができるので、樹脂モールド体13の形状、表面性、その他光学的特性に係わりなく、確実にレーザ光の導出を行うことができるが、例えばカーボンブラック等で着色したエポキシ樹脂等、特にモールド材として黒色樹脂を使用することにより、放熱効果を高めることができると共に、コストの低減化を図ることができる。

【0044】また、この半導体レーザLDにおける樹脂 40 モールド体13によるストレス発生を回避できることにより、安定した特性を有する半導体レーザ装置を得ることができる。

【0045】また、その組立に当たっては、キャンシール等を施す場合等に比してリードフレームに対する樹脂モールド体13を順次各リード11および12の組に対してモールドいわゆるアウトサートモールドによって、同時に多数組のレーザ装置に関して成形し得るので量産

性にすぐれ、簡易の構成を採ることによって、却って信頼性の向上を図ることができる。

【0046】また、樹脂モールド体13の外面、あるいは、これから突出させたリード11による基準面13 F、13B、13U、13S、、13S、によってこの半導体レーザLDの所定部、例えば光ピックアップ部における取付部への位置設定を確実に行うことができるので、半導体レーザLDの光軸の軸合わせを正確に行うことができる。そして、また、この突出したリードの部分が放熱に関して良い結果を与えることはいうまでもない。

【0047】更に、樹脂モールド体13の半導体レーザ LDが収容配置される凹部14の背部に例えばテーバー 面24を形成して置くことによって背部からの不要な出 射光が半導体レーザLDに戻り光として導入されて、ノ イズの発生を招来するような不都合が回避される。更 に、必要に応じて、テーバー面24を黒色に着色したり 樹脂モールドとして黒色の材料を使用した場合、不要な 反射を更に抑えることができる。

0 【0048】また、上述したように半導体レーザLDを 樹脂モールド体13中に埋置することなく、これを取り 囲んで配置するようにした構成を採ることによって、樹 脂モールド体13によって種々の機能を持たしめること ができ、実用上多くの利益をもたらすことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による半導体レーザ装置の一例の拡大断 面図である。

【図2】図1に示した半導体レーザ装置の拡大平面図である。

30 【図3】図1に示した半導体レーザ装置のリードフレームの一例の斜視図である。

【図4】図1に示した半導体レーザ装置のサブマウント 基板の一例の拡大平面図である。

【図5】本発明による半導体レーザ装置の他の一例の斜 視図である。

【図6】図5に示した半導体レーザ装置の拡大平面図で ぁス

【図7】本発明による半導体レーザ装置の更に他の例の 拡大斜視図である。

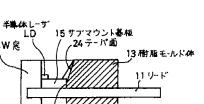
【図8】図7に示した半導体レーザ装置の要部の縦断面 図である。

[図9] 従来の半導体レーザ装置の一例の斜視図である。

【符号の説明】

LD…半導体レーザ、PD…光検出素子(フォトダイオード)、11,12…リード、11M…マウント部、13…樹脂モールド体、14W…窓、15…サブマウント基板、18…リードワイヤ、22…半導体レーザ装置

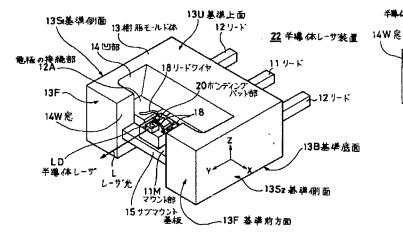
[図1]



【図8】

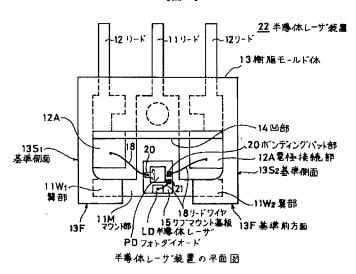
半導体レーザ装置の縦断面図

23 位置規制凹部

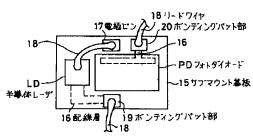


半導体レーザ装置の斜視図

【図2】

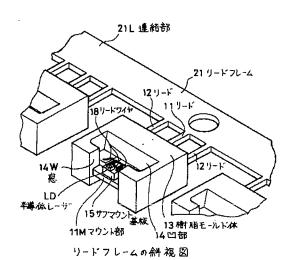


【図4】

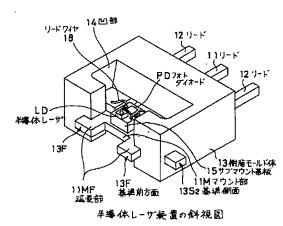


サブマウント基板の平面図

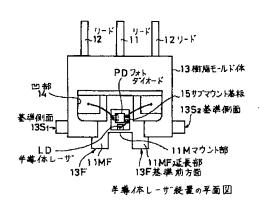
【図3】



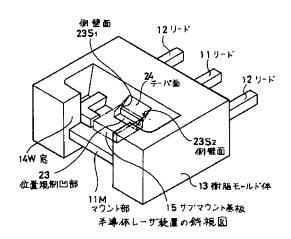
【図5】



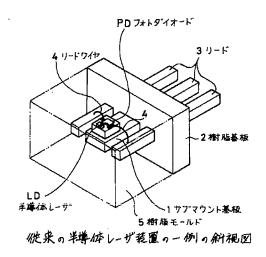
【図6】



【図7】



【図9】



フロントページの続き

(72)発明者 坪井 邦夫

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72)発明者 今井 敏博

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

ー株式会社内

(72)発明者 小笠原 敦

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内